(51)Int.Cl.

(22)Date of filing:

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

H01L 21/205

(11)Publication number:

2003-049273

(43)Date of publication of application : 21.02.2003

C23C 16/505

(21)Application number : 2001-240714

(71)Applicant : KOBE STEEL LTD

(72)İnventor: ISHIBASHI KIYOTAKA KUĞIMIYA TOSHİHIRO HIRANO TAKAYUKI HAYASHI KAZUYUKI GOTO YASUSHI KOBAYASHI AKIRA

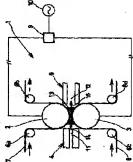
NAKAGAMI AKIMITSU

(54) PLASMA CVD DEVICE AND FILM DEPOSITION METHOD BY PLASMA CVD

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma CVD device capable of preventing deposition of a deposition precursor of a raw gas which is dissociated and formed in plasma on high frequency application electrodes, reducing the quantity of the deposition precursor to be exhausted outside as much as possible, and improving the productivity of the film deposition together with the effective use of the raw gas.

08.08.2001

SOLUTION: In the plasma CVD device for performing the film deposition on a work by using plasma, a pair of high frequency application electrodes 2 and 3, and carrying means 6a-6d for transferring works 7 and 8 while facing each other between the pair of high frequency application electrodes 2 and 3 are provided in a film deposition chamber 1.



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出職公願番号 特開2003-49273 (P2003-49273A)

(43)公開日 平成15年2月21日(2003.2.21)

| (51) Int.CL.7  | 識別記号 | FI             | デーマコート*(参考) |
|----------------|------|----------------|-------------|
| C 2 3 C 16/505 |      | C 2 3 C 16/505 | 4K030       |
| H01L 21/205    |      | H 0 1 L 21/205 | 5 F O 4 5   |

### 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

| (21)出顯番号 | 特願2001-240714(P2001-240714) | (71)出職人  | 000001199             |  |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------------|--|
|          |                             |          | 株式会社神戸製鋼所             |  |
| (22) 出願日 | 平成13年8月8日(2001,8.8)         |          | 兵庫県神戸市中央区脇浜町二丁目10番26号 |  |
|          |                             | (72)発明者  | 石橋 清隆                 |  |
|          |                             |          | 兵庫県神戸市西区高場台1丁目5番5号    |  |
|          |                             |          | 株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内   |  |
|          |                             | (72) 発明者 | 釘宮 歓洋                 |  |
|          |                             |          | 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号    |  |
|          |                             |          | 株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内   |  |
|          |                             | (74)代理人  | 100089196             |  |
|          |                             |          | 弁理士 椒 良之 (外1名)        |  |

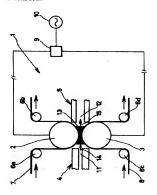
最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 プラズマCVD装置及びプラズマCVDによる成膜方法

### (57)【要約】

【課題】 プラズマ中に解離して形成された原料ガスの 堆積前駆体が高周波印加電極に堆積したり、外部に排気 される量を極力少なくし、原料ガスの有効利用と共に成 膜処理の生産性を向上し得るプラズマCVD装置を提供 する。

【解決手段】 プラズマを用いて、被処理材の成膝処理 をおこなうプラズマCVD装置において、成膜室内1 に、一対の高周波印加電極2、3と、この一対の高周波 印加電極2、3の間に被処理材7、8を対向させて移送 させる搬送手段6a~6dとを備えてなる。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ブラズマを用いて、被処理材の成膜処理 をおこなうブラズマCVD装置において、成態室内に、 一対の高周波印加電極と、この一対の高周波印加電極の 間に被処理材を対向させて移送させる搬送手段とを備え てなることを特徴とするプラズマCVD装置、

【請求項2】 一対の高周波印加電極間を対向して移送 される被処理材の間に、移送方向と同方向又は逆方向に 原料ガスの流れを形成する原料ガス供給手段を備えてな る請求項1に記載のブラズマCVD装價。

【請求項3】 請求項2 に配載のプラズマC V D 装置に おいて、原料ガス供給手段が、相対的にプラズマ高火性 の高いガスを混合するプラズマ 教火性ガス候給手段を含 み、一方、対向して移送される被処理材の外側に、相対 的にプラズマ帯火性の劣るガスを供給する雰開気ガス供 給手段を備えてなるプラズマC VD 専開、

【請求項4】 一対の馬剛島印加電機とそれぞれの電機 に沿う被処理材との間に生じる空間的ギャンプが、実質 ゼロ、又は一対の馬周坡印加電機間を対向して移送され る被処理材の間の空間的ギャップよりも小さく形成され 20 てなる請求項1万至3のいずれかのプラズマCVD装 億。

【請求項5】 所定の雰囲気に制御された成熟室内に配置された一対の高周波印度機の間に、接处理材をそれ それの電機に沿むせ対向させて移送させながら、対向する 被処理材の間にプラズマを発生させるとともに、その プラズマを構切る方向に原料ガスを流し、対向する被処理材の 電材の2面を同時に成膜ナることを特徴とするプラズマ CVDによる成態方法。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】 未発明は、プラズマCV D弦 歴及びプラズマC V Dによる成販方法に関し、特に長尺 の樹脂フィルムの成鉄や、造材ガラスやフラットパネル ディスプレイの製造ラインで用いられるガラス基板の成 駅に、最適位プラズマC V D 装置及びプラズマC V D Cに よる成族方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】現在、高機能制脂フィルム、フラットパネルディスプレイ、雄材ガラスの製造において、高品質 40 核酸を形成でるブラズマCVD装置は、重要な役割を担っている。そのブラズマCVD装置としては、排気系やガス専つ系が接続され、内部に1対の電極を備える成態空内に、被吸車材(基版)を1枚ずつ睾丸、横出して成膜処理する装置、成いは特開昭59-34668号公 欄や特必半6-5885公欄等に建業されているように、成瞭なの前後に後辰性を後取り機械党、長尺な被処理材を参戻して成膜至内を通過させて後取ることで連続して成膜処理する装置など、これまでに色々と提案を対しての原処理する装置など、これまでに色々と提案を対したのがある。

【0003】上記長尺較処理材を成蹊処理するプラズマ CVD装價における成蹊空の基本構造は、同公戦に示さ れた通りであるが、その環度を図5に例示して説明する と、図っ省略する排気系やガス構入系が接続された成蹊 宝41円館に、高側波印加電棒42と、この高層波印加 電極42と対を成すとともに被処理材43のガイを兼 れたローラ状の接地電棒(接地ローラ)44と、被処理 材43を適切にガイドするガイドローラ45、46とを 備えて構成され、高周波印加電棒42は高側波電源47 10 に接続され、後地ローラ44はアース48されている。

【0004】上記の構成において、被処理材43は、図 示省略する巻戻し機から巻戻され、必要に応じて配置さ れる前処理室を経由して成膜室41内に送られる。成膜 室41内ではガイドローラ45、46により接地ローラ 4.4に移送されて成膜される。また、成膜室4.1を出た 後は、図示省略するが、必要に応じて配置される後処理 室を経由して図示省略する巻取り機に巻取られる。この 成膜処理の際、成膜室41内は、排気系やガス導入系に 設けられている雰囲気制御手段により雰囲気制御がなさ れている。また、高周波印加電極42には、高周波電源 47から図示省略する整合器を経由して高周波電位が供 給されており、これにより高周波印加質極42と被処理 材43との空間にプラズマ49を発現する。また、高周 波印加電極42には、図示省略する原料ガス供給孔群が 形成されており、この原料ガス供給孔群から成膜に必要 な原料ガスが前記プラズマ49に供給される。

#### [0005]

の大きな障壁になっている。

【発明が解決しようとする課題】上述した従来のプラズ マCVD装度における成熟室においては、一般に、プラ 30 ズマに血した被処理材の表面には繋が推積する。従っ て、高周波電認から高周波印加電極を経由して高周波電 力が供給され、プラズマ中に解離して生成された原料ガ スの推構前駆体はとして、一部は高周波印加速に堆 積し、一部は排気され、残りが終処理材の常販に案もす

【0006】すなわち、一つは、従来のプラズマCVD 装置では高周波電力や原料ガスの半分以上はロスしているという欠点がある(ただし、ロスの割合は装置構成や プロセス条件によっても異なる)。このことは、成膜速 度の補納をもたちしている主要因の一つでもある。

る。このことは、次の二つの観点から生産性向上のため

【0007】もう・一つは、高周波印加電桶に堆積した膜は、数百μm程度に厚くなると影雕してバーティクルとなり、接处理材の成膜値に付着し、腕質を実化させるなどの原因となる。このため、通常は定期的に成膜室内をクリーニングする。このクリーニングは一般に成膜室内を大気に開放して、手様変でリーニングは一般に成成る。その際は、堆積腰が特に厚いところだけをクリーニングすればよいという窓にはいかない。たとえ堆積腰の厚み50が織り返れておりた。まとりまかは全などでは関係の厚み50が歳り返れておりた。まとりまかは全などは

3 取らなければならない。これは、一旦大気開放すれば、 堆積膜の厚みが薄くても温度変動により剥がれやすくな り、また外気を取り込んでしまう可能性があるからであ る。結局、クリーニングには今大な分力を要することに なる。

【0008】本発明は、上記の問題点を解消するためになしたものであって、その目的は、プラズマ中に解離して形成された解析との経費前駆体が高角酸中加速能に堆積したり、外部に排気される最を極力少なくし、原料ガスの有効利用と共に成壊処理の生産性を向上し得るプラズマCVD変優及びプラズマCVDによる成膜方法を提供するものである。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】上記の目的を遮成するために、本苑明 (請求項1) に係るプラズマCVD装置は、プラズマを用いて、被処理がの成態処理をおこなうプラズマCVD装置において、成版室内は、一対の高周波印加電権と、この一対の高周波印加電権の間に被処理 材を対向させて移送させる搬送手段とを備えてなるものである。

【0010】上組のように構成することにより、成駅の 際、プラズマは一対の高周波印加電極の間の対向する被 処理材の内側に発生するので、そのプラズマ中に流れ込 む原料ガスが解離して生成される原料ガスの維積制配体 は、その大部分が対向して移送される原料ガスの維発制相 のうちどちらい地発するため、高周波電力効率とガス 使用効率が倍近く改善される。また、プラズマを発生さ せるための一切の高度返印加電能はプラズマを発生さ せるための一切の高度波印加電能はプラズマを発生的 直接響されることはないので、電極接面に関連を構する 割合は極端に少なくなり、電極を含れ成膜室内のクリー ニング顔変を大幅に少なくでき、結果として、成膜に要 するランニングコストを木棚に燃食さる。

【0011】そして、上記プラズマCVD装置においては、一対の高周波印加電機間を対向して移送される被处理材の間に、移送方向と同方向又は逆方向に原料ガスの流れを形成する原料ガスの供給手段を備えてあってもよい(請求項2)。このように構成することで、上記作用効果に加えて、原料ガスを積極的に上の確実にプラズマ中に流し込むことができるので、原料ガスの機能前駆体の生成と相談へて渡越処理効率の自上が期待でき、更に原40料ガスを、被処理材の移送方向と同方向又は逆方向から流し込むむので、個方等から流し込むよりも、被処理材の報方向に対向大変複数のできる。

【0012】また、上記請求項2に係るプラズマCVD 装置においては、原料ガス供給手段が、相対的にプラズ マ着火性の高いガスを混合するプラズマ着分性ガス供給 手段を含み、一方、対向して移送される被処理材の外側 に、相対的にプラズマ着火性の劣るガスを供給する雰囲 気ガス供給手段を備えてあってもよい(請求項3)。 のように構成することにより、プラズマ中に流す原料ガ 50

スに相対的にプラズマ着火性が良いガスを混合して流 し、高周波印加電権と被処理料の関隊に相対的にプラズ マ着火性が悪いガスを充満させることができることか ら、対向する凝処理材の被変更振問内でのプラズマ着火 性を相対的に良くすることができ、これにより当該被処 理 面間以外でのプラズマ発生をより一層抑制することが できる

【0013】また、上述した請求項 1 万字3 に係るブラ ズマCVD装膺においては、一対の高周波的加電極とそ れぞれの電極に沿う被処理材との間に生じる空間的キャ ップが、実質ゼロ、又は一対の高周波中加電極間を対向 して移送される銃処理材の間の空間的ギャップよりも小 さく形成されてあってもよい(請求項項4)。このように 一対の高周波印加電極とそれぞれの電極に沿う被処理材 との間に生じる空間的ギャップをゼロにするかなるべく 狭くすることで、対向する被処理材の散処理加固内での ブラズ〜着火性を相対的に良くすることができ、これに より当該被処理血間以外でのプラズ〜発生をより一層抑 制することができる。なお、空間的ギャップを実質ゼロ 制することができる。なお、空間やギャップを実質

制することができる。なお、空間的ギャップを実質ゼロ 20 とするには、例えば電極の表面をテフロン (登録商標) などの清りの良い材料で覆うことで達成できる。

【0014】上記の目的を達成するために、本条明(請 来項5)に係るプラズマCVDによる成膜方油は、所定 の雰囲気に創創された成膜空内に配置された一対の高周 波印加電棒の間に、被処理材をそれぞれの電極に沿わせ 利向させで移送させながら、対向する被処理材の間にブ ラズマを発生させるとともに、そのプラズマを模切る方 向に原料ガスを流し、対向する被処理材の2面を同時に 底障するものでかる。

(日の15]上記のように構成することにより、成膜 中、プラズマは一対の高周波印加電輸の間の対向する検 処理材の内側に発生し、そのプラズマ中に原料プスが確 実に流し込まれるので、原料ガスを解離させて堆積前駅 体に効率良く変えることができるとともに、その原料ガ スの維積値解やの大部分を、対向して移送たれる双方の 被処理材面のうちどちらかに堆積させることができる。 このようにして成膜処理がなされるか、高周波電力効 率とガス使用効率が倍近く改善される。また、プラズマ発 生領域に直接戦害もれることはないので、電機表面に膜が 堆積する割合は機端に少なくなり、電極を含む成膜であ のクリーニング制度を大幅に少なくでき、結果として、 成膜に要するランニングコストを大幅に強すさきる

【0016】なお、上記請永原5に係るプラズでCVD による成膜方法において、特に限定するものではない が、成膜室内の雰囲気圧力は数百 Pa~十数万Paの範 関に制備されることが好ましい。この範囲の圧力に削御 することで、対向する被処理材の被処理面間以外でのプ ラズマ発生をより一層抑制させることができ、不要な 電を確けることができるとともに、上記の作用効果をよ

り効果的に得ることができる。

# [0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に 基づいて説明する。図1は、本発明に係るプラズマCV D装置の説明図であって、発明の要部である成膜室内を 図示したものである。図において、1は成膜室、2、3 はローラ電極、4は原料ガス供給部材、5は排気部材、 6a~6dはガイドローラである。

【0018】成膜室1には、被処理材7、8の導入口 (図示せず) と導出口 (図示せず) が設けられるととも 10 に、図示省略する排気系やガス導入系が接続され、成膜 室1内の雰囲気制御が従来同様に可能になっている。 【0019】ローラ電極2、3は、高周波印加電極であ って、本例では同形状の対のローラ状に形成され、それ ぞれ回転可能に且つ上下方向に間隔調整可能に設置され るとともに、制御装置9を介して高周波電源10に接続 されている。

【0020】原料ガス供給部材4は管で形成され、その 開口11をローラ電極2と3の間に望ませて設置され、 他端は成膜室1のガス導入系を介して原料ガス供給源 (図示せず) に接続されている。

【0021】排気部材5は、上記原料ガス供給部材4の 開口11の開口面積より大きい面積の開口12を右する 管で形成され、その開口12を、原料ガス供給部材4の 開口11に対向させローラ電極2と3の間に望ませて設 置し、他端は成膜室1の排気系(図示せず)に接続され ている.

【0022】ガイドローラ6a、6bは被処理材7をロ ーラ電極2に、ガイドローラ6c、6dは被処理材8を ローラ電極3にそれぞれ案内するガイドローラである。 【0023】上記構成のプラズマCVD装置において、 2系統の被処理材7、8は、それぞれに対応して、図示 省略する巻戻し機や、必要に応じて配置される前処理室 を経由して成膜室1内に送られる。成膜室1内において は、被処理材7はガイドローラ6a、ローラ電極2、ガ イドローラ6 bの順に移送され、また被処理材8はガイ ドローラ6 c、ローラ電極3、ガイドローラ6 dの順に 移送されて成膜処理される。その後、必要に応じて配置 される後処理室を経由して図示省略する巻取り機に巻取 Sh.S.

【0024】上記成膜処理の際、成膜室1内は、排気系 やガス導入系に設けられている雰囲気制御手段 (図示せ ず)により雰囲気制御がなされている。また、一対のロ 一ラ電極2、3の双方に、同じ周波数で位相が互いに1 80度ずれた高周波電位が供給されるか、もしくは、片 側のみに供給されている。ただし、高周波電位が片側の みに供給される場合には、もう一方は接地される。この 結果、プラズマ13が被処理材7と8の間に形成され る。また、原料ガス供給部材4の開口11からはプラズ マ13内に原料ガスが供給され、成膜に寄与しなかった 50 い。また、原料ガス供給部材4と排気部材5を配置せず

未処理のガス等は排気部材5の開口12より吸引されて 外部へ排気される。なお、矢印14は原料ガスの流れ、 15は未処理のガス等の流れを示す。

【0025】従って、プラズマ13は、一対のローラ電 極2と3の間の対向する被処理材7と8の内側に発生す るので、そのプラズマ13中に流れ込む原料ガスが解離 して生成される原料ガスの堆積前駆体は、その大部分が 対向して移送される被処理材7、8の対向面のうちどち らかに堆積するため、高周波電力効率とガス使用効率が 大きく改善される。また、プラズマ13を発生させるた めの一対のローラ電極2と3は被処理材7と8がそれぞ れ介在するためプラズマ発生領域に直接曝されることは ないので、電極表面に膜が堆積する割合は極端に少なく なり、ローラ電極2、3を含む成膜室1内のクリーニン グ頻度を大幅に少なくでき、結果として、成膜に要する ランニングコストを大幅に低減できる。

【0026】図2は、本発明に係るプラズマCVD装置 の別の実施形態を示す説明図であって、成膜室1内にガ イドローラ6eと6fを設けた以外の基本構成は、上記 図1に示した装置と同じ構成のものである。

【0027】 L記構成の装置では、被処理材7と8のい ずれか一方のみが成膜室1内に導入され、例えば図示の 例では被処理材8が図示省略する巻戻し機や、必要に広 じて配置される前処理室を経由して成膜室1内に送ら れ、ガイドローラ6 dまで移送された後、ガイドローラ 6 f 、6 e を経て反転され、更にガイドローラ6 b . ロ ーラ電極2、ガイドローラ6 a の順に移送されて成膜処 理される。その後、必要に応じて配置される後処理室を 経由して図示省略する姿取り機に姿取られる。

【0028】上記の成膜処理では、被処理材8(又は 7) は、一旦一方のローラ雷極3トで成膜された後、ガ イドローラ6 f、6 e によって反転され、もう一方のロ 一ラ電極2に移送されて再度成膜されるが、この装置に よる作用効果は、上記図1の例の場合と事質的に同じで ある。

【0029】図3は、本発明に係るプラズマCVD装置 の別の実施形態を示す説明図であって、図1に示す装置 の成膜室1内のローラ電極2、3を固定の平面(もしく は、曲率の大きい面)を有する高周波印加電極16、1 40 7に代えた以外の基本構成は、上記図1に示した装置と

同じ構成のものである。 【0030】上記構成の装置であっても、上述1.た図1 に示した装置の場合と同様の要領の成膜処理が行えると ともに、同様の作用効果を享受することができる。

【0031】なお、上述した実施形態では、好ましい例 として原料ガス供給部材4と排気部材5を配置した例を 説明したが、本発明はこの例に限定されるものではな く、排気部材5を配置せずに、従来より設けられている 雰囲気制御手段の排気系から排気するようにしてもよ

に、従来より設けられている雰囲気制御手段のガス導入 系より原料ガスを供給すると共に排気系から排気するよ うにしてもよい。

【0032】また、上述した実験形態において、ローラ電極2、3あらいは高周波印加電極16、17の表面をテフロン (発験価値)などの帯りの良い材料で優うようにして彼処理材7、8との間の空間的ギャップを実質ゼロにしたり、又は/及び、ローラ電線2、3あらいは高周波印加電極16、17の背面と被処理材7、8との間に、従来より設けられている雰囲気制御手段のガス導入10 未よりブラズ・着火性の労力が失力がありました。

【0033】図4は、本発明に係るプラズマCVD装置の別の実施形態を示す上方から見た平面断面図であって、本実施形態は、被処理材として矩形のガラス基板を対象としたものである。図において、1814成膜室、19、2014所領波印加電極、21は原料ガス供給部材、22は排気部材、23はガラス基板24、25の搬送手段である。

【0034】成標室18には、接処理材24、25の準 人口26と導出口27が設けられるとともに、図示省略 するガス導入系が接続される界質気ガス株給口28及び 図示省略する俳気系が接続される排気口29がそれぞれ 設けられ、このガス電入系と排気系により成開強18内 の雰囲気制御が従来同様に可能になっている。

【0035】 高周波印加電極19、20は、成膜空18 内に左右に対向させて且つ間隔調整可能に立設されると ともに、制御装置30を介して高周波電源31に接続さ れている。

【0036】原料ガス供給部材21は管で形成され、その開口32を高周波印加電解19と20の間に望ませて設置され、他端は50歳9年18のガス導入系を介して原料ガス供給源に接続されている。

【0037】排気部材22は管で形成され、その開口3 3を、原料ガス供給部材21の開口32に対向させ高間 波印加電極19と20の間に望ませて設置し、他端は成 膜至18の排気系に接続されている。

持するもので、成膜室18内に、間隔調整可能な左右を 1対として高周波印加電極19、20の搬送方向前後の ガイドローラ35の間に立設されている。

【0039】上記構成のプラズマCVD装置において、2列のガラス基板24、25は、図示省略する搬送装置により、必要にはじて配置される前処理金を由して導入口26より成要至18内に送られる。成集至18内においては、ガラス基板24と5は、左右(搬送方向に応行する方向)の開降が調整された搬送手段23に分離を送れる場とでは敷逸理される。その後、図示省略する強送装置により、導出口27より、必要に比じて配置される後処理室を私して分部へ吸出される。

【0040】上記成膜処理の際、成類室18内は、雰囲 気ガス映解口28に接続されたガス導入系や排ಳ口29 に接続された様気系に設けられている雰囲気側手段 (図示せず)により雰囲気制御がなされている。また、 一対の高周旋印加電帳19、20の双方に、同じ周波数 で位相が互に18の年ずれる周波雷が必体される。

で位和が上いに180度でれた高周波電位が供給される か、もしくは、片側のみに供給される場合には、もう一方は 接地される。この結果、プラズ・37が37大基板24 と25の間に形成される。また、原料ガラス大統約は21 の開口32からはフラズマ37的に原料ガスが供給さ れ、成膜に寄与しなかった処理のガス等は排気部材 20 例用33より吸引されて外部へ排気される。なお、 矢印38は原料ガスの流れ、39は未処理のガス等の流 れを示す。

【0041】従って、プラズマ37は、一対の高周波印の 加電艇19と20の間の対向するガラス基板24と25 の内側に発生するので、そのプラズマ37中に流れ込む原料ガスが解離して生成される原料ガスの維積前駆体は、その大部分が前して構造されるがラスを24、25の対向値のうちどちらかに堆積するため、高周波でカカ海率とガス使用効率が大きく改善される。また、プラズマ37を発生させるための一対の高周波向中ではあるがそれぞれ介化するためプラズマ発生領域に直接曝される頻度が減少するので、電極表面に脱が堆積する割合は極端 (に少なくなり、高周波内電池19、20全分を成形でした。18内のクリーニング頻度を大幅に少なくでき、結果として、成膜に要するランニングコストを大幅に低減できる。

【0042】なお、上述した図 4の実施形態における成 際に際しては、雰囲気ガス供給の28からは、定量を削 御された A・ガスなどの比較的放電がしにくいガス(プ ラズマ抑制ガス)が用途に応じて供給され、原料ガス供 給部材210開口32から供給される原料ガスには、流 生を制御されたH・ガスなどの比較的放電がし易いガス (プラズマ安定化ガス)が混合されるとよい。また、ガ Q.

ラス基板24、25の反り対策として、吸引装置36に よる吸引力を調整してガイドローラ35に適切に引き付 けることで反りを矯正することができる。この吸引装置 36としては、例えば静電チャック方式、あるいは室内 ガス圧が高ければ吸引方式などが使用し得る。

【0043】高周波印加電極19、20とガラス基板2 4、25との距離は0.5mm以下となるように調整し た。また、ガラス基板24と25間の距離は10~30mm の範囲で調整できるようにしている。ただし、これは本 例では原料ガス供給部材21と排気部材22をガラス基 10 板24と25の間に配置しているためである。また、プ ロセスによっては、本例において雰囲気ガス供給ロ28 から原料ガスとプラズマ安定化ガスを供給して、排気口 29から排出しても、ガラス基板24と25の間に一方 向に原料ガスを流すことができる。この場合には原料ガ ス供給部材21と排気部材22は不要となるので、ガラ ス基板 2 4 、 2 5 間距離は 1 mm程度まで短くすること もできる。プラズマ抑制ガスは必ずしも必要とはしない が、高周波印加電極19、20とガラス基板24、25 との間隙で異常放電が発生するようなプロセス条件で は、その間隙に局所的にプラズマ抑制ガスを供給してそ の異常放雷を抑制する方がよい。

【0044】また、上述した木塚門で用いる馬陶液の周波数は、グロー放電を形成する周波数が望ましい。従っ 成数は大グロー放電を形成する周波数が望ましい。役で に周波数は繋が川ェ以上が望ましい。数白日、以下で は無声放電が生じるため、腹に影響を及ぼす可能性もあ り、用途によっては不適となる。そこで本発明では13.5 6が112の高周波を想定している。13.56MH 2 とする理 由は、それ以上の高周波たとえば100~200MH 2 を用い でも同等以上の効果が得られるが、13.56MH 2 の方が 30 電源コストを低くできるからでする。

 ${f I}$  0 0 4 5 ] また、成験室内の雰囲気のガス肝についても、プロセスによって放産に染めるものではあるが、数 自  ${f P}$  a  ${f a}$  | 数元  ${f a}$  を  ${f E}$  | 数元  ${f c}$  を  ${f e}$  | 数点  ${f c}$  を  ${f c}$  | 数点  ${f c}$  を  ${f c}$  | 数点  ${f c}$  を  ${f c}$  | 数元  ${f c}$  を  ${f c}$  | 数元  ${f c}$  を  ${f c}$  | 数点  ${f c}$  | 数元  ${f c}$ 

[0046]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係るプラ ズマCV D装置及びプラズマCV Dによる成態方法によ れば、成即でに周辺部村に維持する板の維度規定を極端 に低減でき、クリーニングに要するランニングコストを 低減できる。たとえば、長尺の樹脂フィルムの成原や、 雄材ガラスやフラットパネルディスプレイ製造フインで 用いられるガラス基板の成膜に、焼油な装置構成及び成 販方法となっている。

10

#### [0 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るプラズマCVD装置の説明図であって、発明の要部である成膜室内を図示したものである。

【図2】本発明に係るプラズマCVD装置の別の実施形態を示す説明図である。

【図3】本発明に係るプラズマCVD装置の別の実施形態を示す説明図である。

【図4】本発明に係るプラズマCVD装置の別の実施形態を示す上方から見た平面断面図である。

【図5】従来のプラズマCVD装置の説明図であって、 発明の要部である成膜室内を図示したものである。

## 【符号の説明】

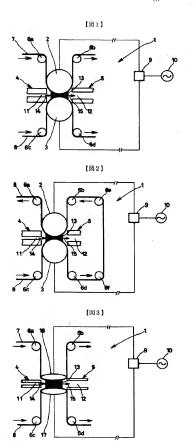
37:吸引装置

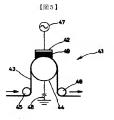
39:未処理のガス等の流れ

| 144 (2 4) (0) (2) 1 |   |   |     |           |      |   |
|---------------------|---|---|-----|-----------|------|---|
| 1:成膜室               | 2 |   | 3   | : ローラ電極   |      |   |
| 4:原料ガス供給部材          |   |   |     |           |      |   |
| 5:排気部材              | 6 | а | ~   | 6 d : ガイド | ローラ  |   |
| 7、8:被処理材            | 9 | : | 制   | 卸装置       | 1    |   |
| 0:高周波電源             |   |   |     |           |      |   |
| 11、12:開口            | 1 | 3 | : : | プラズマ      |      | 1 |
| 4:原料ガスの流れ           |   |   |     |           |      |   |
| 15:未処理のガス等の流        | れ |   |     |           | 6 e, | 6 |
| f : ガイドローラ          |   |   |     |           |      |   |
| 16、17:高周波印加電        | 極 |   |     |           |      | 1 |
| 8:成胰室               |   |   |     |           |      |   |
| 19、20:高周波印加電        | 極 |   |     |           |      | 2 |
| 1:原料ガス供給部材          |   |   |     |           |      |   |
| 22:排気部材             | 2 | 3 | : } | 搬送手段      |      | 2 |
| 4 、 2 5 : ガラス基板     |   |   |     |           |      |   |
| 26:導入口              | 2 | 7 | : 3 | 導出口       |      | 2 |
| 8:雰囲気ガス供給口          |   |   |     |           |      |   |
| 29:排気口              | 3 | 0 | : 1 | 制御装置      |      | 3 |
| 1:高周波電源             |   |   |     |           |      |   |
| 32、33:開口            | 3 | 4 | : 1 | 搬送用駆動ロ    | ーラ   | 3 |
| 5:ガイドローラ            |   |   |     |           |      |   |

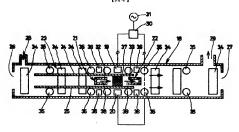
38:原料ガスの流れ

۱ ۱<sub>0</sub>





## [図4]



### フロントページの続き

(72) 発明者 平野 貴之

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号

株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内 (72)発明者 林 和志

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号

株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内 (72)発明者 後藤 裕史

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号

兵庫県神戸市四区高塚台1 J 目 5 番 5 号 株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内 (72) 発明者 小林 明

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内

(72) 発明者 中上 明光

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内

F ターム(参考) 4K030 CA06 CA07 FA01 GA12 GA14

JA03 KA30 LA18 LA24 5F045 AA08 AF07 BB08 BB10 DP11 DP22 EF20 EH04 EH07 EH12

EH19 EN04